

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

А.И. Кульментьев

Институт прикладной физики НАН Украины
ул. Петропавловская, 58, г. Сумы, 40030

Работа посвящена определению границ интервала энергий многократно рассеянных классических частиц. Рассматривается решение этой задачи, основанное на определении экстремальных значений скалярной целевой функции – энергии двукратно рассеянной частицы – с учетом геометрических связей, налагаемых на характеристики отдельных актов рассеяния. Для этого выведено преобразование скорости частицы при рассеянии на заданный угол в заданной орбитальной плоскости. Показано, как это преобразование можно обобщить на случай двукратного рассеяния, и для конкретного выбора системы координат получены соотношения между углами рассеяния и характеристиками орбитальных плоскостей для заданной геометрии эксперимента. Эти соотношения позволяют записать явное выражение для целевой функции, определить число независимых переменных и область их допустимых значений. Из решения оптимизационной задачи найдены граничные значения энергии частицы после двух рассеяний и проведено их сравнение с энергией однократно рассеянной частицы. Обсуждается возможность применения полученных результатов в различных методах анализа поверхности и приповерхностных областей.

1 ВВЕДЕНИЕ

Одной из характерных тенденций развития современной физики является постоянное увеличение исследований процессов, происходящих на поверхности твердого тела. Существуют как фундаментальные, так и прикладные причины такого увеличения. С фундаментальной точки зрения поверхность твердого тела представляет фактически особое состояние вещества, у которого структура как ионного остова, так и электронной подсистемы отличается от аналогичных структур в объеме того же вещества. Двумерный характер поверхности приводит, в частности, к тому, что для некоторых явлений на ней – таких, как квантовый эффект Холла [1] – вообще нет трехмерных аналогов.

Существует большое число технологически важных процессов, в которых поверхность играет важную, а часто и ключевую роль. Наиболее известными примерами таких процессов являются гетерогенный катализ, производство полупроводниковых приборов и межзеренное разрушение технических материалов, обусловленное зернограничным охрупчиванием. По оценкам специалистов, "прямой икосвенный вклад катализа в экономику развитых стран составляет до 25% всеобщего валового продукта" [2]. Уже отсюда видно, что улучшение качества существующих катализаторов или замена их новыми, более дешевыми композициями может дать большой экономический эффект.

Наряду с перечисленными существует еще одна причина устойчивого роста интереса к поверхностным явлениям. Она связана с естественным стремлением к уменьшению размеров составных элементов устройств, для которых подобное уменьшение не приводит к ухудшению их характеристик. Ясно, что при этом происходит увеличение относительного вклада поверхности в свойства всего образца в целом. Однако эта закономерность будет выполняться до определенного предела, а именно до тех пор, пока возможно четкое разделение между

поверхностными и объемными состояниями. Например, для объектов нанофизики уже не вполне ясно, как могут быть разделены вклады поверхностных и объемных эффектов в свойства наноматериалов [3].

С физической точки зрения задачи, решаемые при исследовании поверхности, можно отнести к одному из следующих направлений: определение химического состава поверхности; выяснение ее пространственной структуры; изучение электронных свойств поверхности. Эти направления не являются полностью независимыми, поскольку, например, химический состав и пространственная структура поверхности однозначно определяют ее электронную структуру. Такое разделение производится в большей степени в силу традиции и, исходя из практических соображений, поскольку для каждого из направлений существует группа специализированных методов анализа.

Методы анализа поверхности весьма разнообразны, и среди них важное место занимают методы, использующие пучки ускоренных ионов. Принципы, лежащие в основе этих методов, зависят от тех физических процессов, которые инициирует пучок ионов, взаимодействующий с поверхностью. Во многих случаях результат воздействия пучка можно представить в виде совокупности независимых одночастичных испытаний, проводимых в неизменных условиях. В свою очередь, для отдельного иона его исходная кинетическая энергия E_0 является тем параметром, который определяет тип доминирующего процесса при взаимодействии иона с поверхностью. При малых значениях E_0 (не более нескольких десятков электронвольт) таким процессом является перенос заряда, который необходим для нейтрализации иона. При более высоких значениях E_0 (0,1–10 кэВ) основным становится процесс передачи кинетической энергии от налетающего иона атомам поверхности, который часто имеет вид столкновения и для которого справедливы следующие приближения:

1) поскольку длины волн де Броиля обеих частиц пренебрежимо малы по сравнению с типичным межатомным расстоянием, то такое взаимодействие можно адекватно описать в рамках классической механики;

2) так как время взаимодействия много меньше периода тепловых колебаний атома, то можно считать, что последний до столкновения покоился;

3) и, наконец, поскольку передаваемая при столкновении энергия много больше энергии связи атома в решетке, то процесс взаимодействия можно рассматривать как классическое столкновение двух свободных тел, одно из которых до столкновения покоилось.

Методы анализа состава поверхности, в которых используются ионные пучки (обычно He^+ или Ne^+) с энергией 0,5–3 кэВ, основаны на анализе энергии рассеянных ионов и называются методами рассеяния медленных ионов (РМИ) или спектроскопией ионного рассеяния. Частицы, формирующие полезный сигнал в этом методе, можно разделить на совокупность непересекающихся подмножеств: однократно рассеянные ионы, ионы, испытавшие два, три и более столкновений с атомами мишени. Как правило, наибольший вклад в спектр дают однократно рассеянные частицы, и во многих случаях интерпретация спектра основана на приближении, в котором рассматриваются только такие частицы. Однако постоянно растущие требования к точности получаемых в эксперименте данных приводят к необходимости усовершенствования модели метода, в частности, к учету в ней процессов кратных столкновений.

Настоящая работа посвящена теоретическому описанию кинематики процесса двукратного рассеяния и определению границ энергетических областей спектра, в которых такие процессы вносят ненулевой вклад.

2 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СКОРОСТИ ЧАСТИЦЫ ПРИ РАССЕЯНИИ

Пусть \mathbf{v}_0 – вектор скорости иона в пучке, а \mathbf{v}_i и \mathbf{v}_a – векторы скоростей соответственно иона и атома после столкновения (рис.1). В рамках приближений 1) – 3) движение частиц имеет плоский характер и происходит в орбитальной плоскости, определяемой векторами их относительного положения \mathbf{R}_{ia} и \mathbf{v}_0 . Поэтому закон сохранения импульса можно записать в виде двух уравнений, выражающих сохранение компонент импульса всей системы в направлениях, параллельных и перпендикулярных вектору \mathbf{v}_0 . Переменными в этих уравнениях, кроме скоростей \mathbf{v}_i , \mathbf{v}_a , являются также углы рассеяния θ_i и отдачи θ_a (рис.1). Вместе с законом сохранения энергии получаем систему из трех уравнений относительно четырех неизвестных, из которой можно исключить любые два. Так, исключив \mathbf{v}_a и θ_a , после несложных преобразований получим формулу, выражающую зависимость энергии E_i рассеянного иона от угла рассеяния

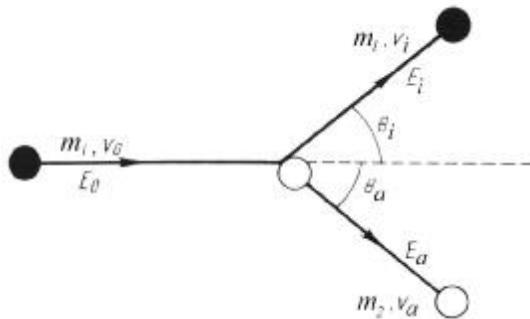


Рисунок 1 – Геометрия бинарного столкновения

$$E_i = K(\theta_i; \mu) E_0, \quad (1)$$

где

$$K(\theta_i; \mu) \equiv \frac{E_i}{E_0} = \frac{v_i^2}{v_0^2} = \left[\frac{\cos \theta_i \pm \sqrt{\mu^2 - \sin^2 \theta_i}}{1 + \mu} \right]^2 \quad (2)$$

– так называемый кинематический множитель [4], а μ – отношение массы m_2 атома мишени к массе m_1 иона. Аналогично, исключив v_i и θ_i , получим зависимость энергии E_a атома от угла отдачи

$$\frac{E_a}{E_0} = \frac{4\mu}{(1 + \mu)^2} \cos^2 \theta_a. \quad (3)$$

С помощью векторных диаграмм [5] можно показать, что при $m_1 > m_2$ ($\mu < 1$) угол рассеяния θ_i иона в лабораторной системе отсчета (L -системе) изменяется от 0 до $\theta_{i,\max} = \arcsin \mu$, и в соотношении (2) действительны оба знака. При $m_1 < m_2$ ($\mu > 1$) угол рассеяния может принимать любое значение из интервала $[0, \pi]$, а в соотношении (2) действителен только знак "+". В методе РМИ основной интерес представляет случай $\mu > 1$, и на рис. 2 показан график кинематического множителя как функции переменных θ_i и μ для $\mu \geq 1$.

В методе РМИ на исследуемую поверхность направляется почти моноэнергетический пучок и измеряется энергия первичных рассеянных ионов. Если направления падения и рассеяния определены достаточно точно, то величины E_0 , m_1 , θ_i известны и фиксированы. Энергетические спектры РМИ часто имеют вид хорошо разделенных пиков. Измерив энергию E_i отдельного пика, можно в результате решения (относительно μ) уравнения (2) определить массу m_2 соответствующего этому пику рассеивателя.

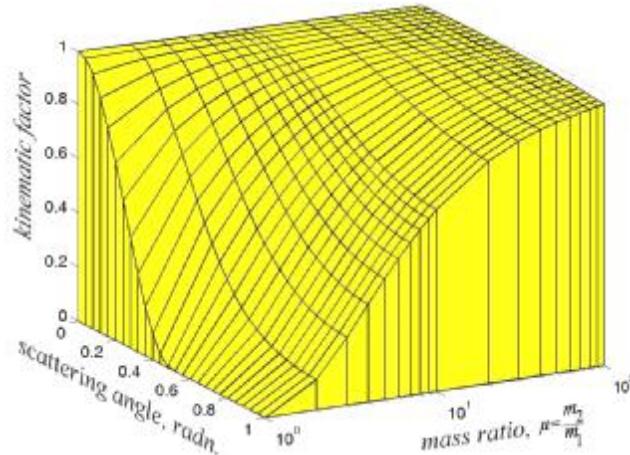


Рисунок 2 – Кинематический множитель $K(\theta_i; \mu)$ (2) для $\mu \geq 1$

Если на поверхности присутствуют два атома, массы которых различаются на величину Δm_2 , то на основе выражения (2) для кинематического множителя можно получить уравнение, связывающее Δm_2 с разностью энергий ΔE_i ионов, рассеянных на этих атомах [6]:

$$\frac{m_2}{\Delta m_2} = \left(\frac{E_i}{\Delta E_i} \right) \frac{2\mu}{1 + \mu} \left(\frac{\mu + \sin^2 \theta_i - \cos \theta_i \sqrt{\mu^2 - \sin^2 \theta_i}}{\mu^2 - \sin^2 \theta_i + \cos \theta_i \sqrt{\mu^2 - \sin^2 \theta_i}} \right). \quad (4)$$

Уравнение (4) позволяет выяснить, можно ли для заданной разрешающей способности экспериментальной установки по энергии различить в спектре РМИ пики от двух атомных компонентов, а также спланировать оптимальные условия проведения эксперимента.

Высокая поверхностная чувствительность метода РМИ связана с тем, что при упругом рассеянии в рассматриваемой области энергий верхний слой атомов сильно "затеняет" второй слой, а также более глубокие слои атомов мишени. Атомы этих слоев оказываются в области с нулевой плотностью потока падающих частиц. В этих условиях рассеяние ионов пучка и формирование полезного сигнала происходят только в верхнем слое. Однако сильное перераспределение пространственной плотности потока падающих частиц может приводить к нарушению основного предположения модели, согласно которому взаимодействие ионов с образцом имеет вид одиночных актов рассеяния ионов на атомах поверхности. В частности, в формирование полезного сигнала могут вносить вклад и процессы многократного рассеяния, пример которых показан на рис.3.

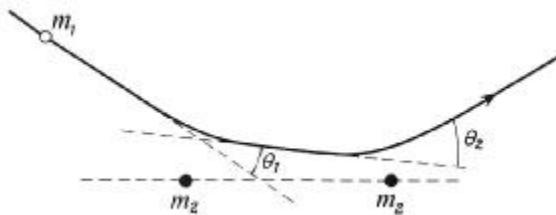


Рисунок 3 – Схематическое изображение двукратного рассеяния налетающего иона на атомах верхнего слоя

Вклад подобных процессов в экспериментальный спектр определяется величиной их сечения, которое зависит от конкретного потенциала взаимодействия иона с атомом поверхности. В [7] было показано, что сечение двукратного рассеяния нельзя представить в виде произведения сечений последовательных одночастичных процессов, и поэтому рассеяние на двух пространственно разделенных атомах мишени необходимо рассматривать как единое событие.

Однократное рассеяние имеет плоский характер, в том смысле, что если через \mathbf{n}_{det} обозначить орт оси детектора, то три вектора \mathbf{R}_{ia} , \mathbf{v}_0 и \mathbf{n}_{det} должны быть компланарными. Именно это обстоятельство и делает возможным (при заданном соотношении масс частиц) установление однозначной связи между энергией упругого рассеянного иона и углом рассеяния. Однако двукратное рассеяние в общем случае не является плоским. Действительно, если \mathbf{R}_{a1a2} – вектор относительного положения двух атомов мишени, на которых последовательно рассеивается налетающий ион, то четыре вектора \mathbf{R}_{ia} , \mathbf{v}_0 , \mathbf{n}_{det} и \mathbf{R}_{a1a2} могут не принадлежать одной плоскости. Если предположить, что для каждого из двух последовательных столкновений иона с атомами мишени справедливы те же приближения 1) – 3), то для конкретной геометрии двукратного рассеяния энергия рассеянного иона определяется однозначно. Однако для заданного направления падения пучка существует большое число возможных расположений первого и второго атомов мишени, таких, что после двукратного рассеяния на них ион попадет в фиксированный детектор. Поэтому распределение энергии двукратно рассеянных частиц будет отличным от нуля в пределах целого интервала, в отличие от однократно рассеянных частиц, для которых аналогичное распределение стягивается в точку E_i . Ниже показано, что E_i лежит внутри рассматриваемого интервала, так что энергия двукратно рассеянной частицы может быть как больше, так и меньше энергии частицы после однократного рассеяния на тот же угол.

Рассмотрим вопрос о положении этого интервала в общем случае. Подобный анализ некоторых частных случаев был выполнен ранее. Так, в [8,9] было предложено простое графическое представление зависимости энергии рассеянных ионов $E_i(\theta_i)$ (2) и атомов отдачи $E_a(\theta_a)$ (3) от соответствующих угловых переменных. Оно основано на том, что в полярных координатах "угол-скорость" функция (2) определяет окружность, радиус и координаты центра которой зависят лишь от отношения масс μ рассматриваемых частиц. То же справедливо и для функции (3). Это графическое представление делает не только очень наглядными зависимости "энергия – угол" для рассеянных частиц и частиц отдачи, но и допускает несколько обобщений. Одно из них состоит в возможности графического сравнения энергий частиц после рассеяния на один и тот же угол в результате одного или двух последовательных столкновений. В [8] показано, что для $\mu > 1$ частица, упруго рассеявшаяся вначале на угол θ_1 , а затем – на угол θ_2 , всегда будет

обладать энергией, большей, чем частица, однократно рассеявшаяся на угол

$$\theta = \theta_1 + \theta_2 . \quad (5)$$

Заметим, что для фиксированного направления пучка и положения детектора (5) справедливо только в случае, когда орбитальные плоскости первого и второго столкновений совпадают. В общем случае соотношение между углами θ_1 , θ_2 и θ будет более сложным (рис.4). В каждом отдельном столкновении момент импульса частицы сохраняется, так что ее движение происходит в орбитальной плоскости. Однако *out*-асимптота первого столкновения (отрезок ВС на рис.4) является одновременно и *in*-асимптотой второго столкновения, т.е. в общем случае линией пересечения двух орбитальных плоскостей. Поэтому частица при движении переходит из одной плоскости в другую, а ее траектория имеет вид ломаной пространственной линии.

Пусть E_1 – энергия налетающего иона после первого рассеяния на угол θ_1 на атоме мишени, а E_2 – энергия после второго рассеяния на угол θ_2 . Если для каждого из двух последовательных столкновений справедливы те же приближения 1) – 3), то

$$E_1 = K(\theta_1; \mu)E_0 , \quad E_2 = K(\theta_2; \mu)E_1 \quad (6)$$

и, следовательно,

$$E_2 = K(\theta_1; \mu)K(\theta_2; \mu)E_0 . \quad (7)$$

Поэтому вопрос о том, какой может быть энергия двукратно рассеянной частицы, сводится к выяснению того, какие значения могут принимать переменные θ_1 и θ_2 при условии, что полный угол рассеяния равен θ .

Ясно, что переменные θ_1 и θ_2 не являются независимыми. В наиболее простом случае, когда орбитальные плоскости первого и второго рассеяния совпадают, налагаемое на них условие связи имеет вид уравнения (5). Для определения вида уравнения введем в рассмотрение прямоугольную декартовую лабораторную систему координат $Oxyz$ и определим в ней единичные направляющие векторы \mathbf{q}_0 пучка ионов (*in*-асимптоты первого столкновения); \mathbf{q}_1 – *out*-асимптоты первого и одновременно *in*-асимптоты второго столкновения и \mathbf{q}_2 – *out*-асимптоты второго столкновения. Из динамических соображений ясно, что

$$\mathbf{q}_1 = f(\mathbf{q}_0; \theta_1, \mathbf{n}_1) , \quad \mathbf{q}_2 = f(\mathbf{q}_1; \theta_2, \mathbf{n}_2) , \quad (8)$$

где \mathbf{n}_1 и \mathbf{n}_2 – векторы нормали орбитальной плоскости первого и второго рассеяния соответственно, а f – функция, описывающая преобразование координат единичного вектора при повороте его в заданной орбитальной плоскости на заданный угол. Тогда искомое уравнение связи является следствием уравнения

$$f[f(\mathbf{q}_0; \theta_1, \mathbf{n}_1); \theta_2, \mathbf{n}_2] = \mathbf{n}_{\text{det}} \quad (9)$$

при условии, что

$$\mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{n}_{\text{det}} = \cos \theta . \quad (10)$$

Для определения вида функции f на первом шаге введем в рассмотрение вспомогательную прямоугольную декартовую систему

координат $Ox'y'z'$, в которой проще всего описывается рассеяние частицы на заданном силовом центре. Пусть \mathbf{q}'_0 – единичный направляющий вектор скорости частицы в системе $Ox'y'z'$ до рассеяния, а \mathbf{q}'_1 – после рассеяния на угол δ . На втором шаге установим связь между системами $Oxuz$ и $Ox'y'z'$, для чего найдем параметры ортогонального преобразования одной системы в другую. Тогда координаты вектора \mathbf{q}_1 скорости частицы после рассеяния в системе $Oxuz$ получаются из координат вектора \mathbf{q}'_1 по обычным формулам, связывающим координаты одной и той же точки в разных системах.

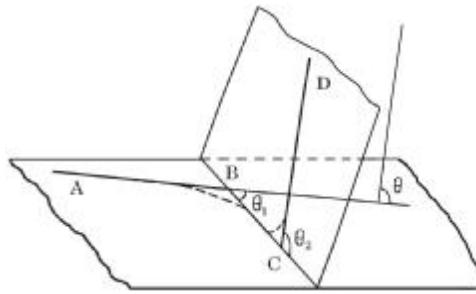


Рисунок 4 – Схематический вид траектории частицы, последовательно рассеивающейся на двух сферически симметричных центрах:

AB и BC – соответственно in- и out-асимптоты первого столкновения, BC и CD – второго столкновения; θ_1 и θ_2 – углы рассеяния в первом и втором столкновении соответственно; θ – полный угол рассеяния. Пунктиром обозначена истинная траектория частицы

Совместим один из ортов \mathbf{i}' , \mathbf{j}' , \mathbf{k}' (например, \mathbf{k}') системы $Ox'y'z'$ с вектором скорости частицы до рассеяния (очевидно, тогда $\mathbf{q}'_1 = (0, 0, 1)$, а одну из координатных плоскостей, на пересечении которых лежит орт \mathbf{k}' (например, $Ox'z'$), – с орбитальной плоскостью). Поскольку результат рассеяния частицы, по сути, состоит в повороте ее вектора скорости в орбитальной плоскости на угол δ , то

$$\mathbf{q}'_1 = (\sin \delta, 0, \cos \delta). \quad (11)$$

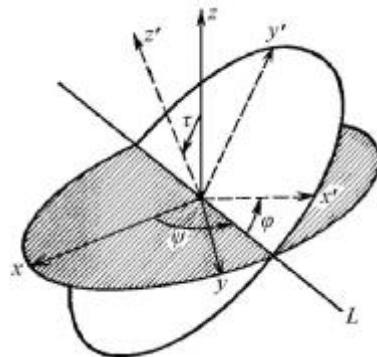


Рисунок 5 – Иллюстрация определения углов Эйлера ψ, τ, φ . L – линия узлов

В общем случае положение одной системы по отношению к другой, имеющей с ней общее начало, задается 3 x 3 матрицей перехода, т.е. девятью параметрами. Однако поскольку для систем $Ox'y'z'$ и $Oxyz$ девять косинусов углов между их осями должны удовлетворять шести условиям ортогональности, то число независимых параметров уменьшается до трех. Очень часто в качестве таких параметров выбирают три угла Эйлера: угол прецессии ψ , угол нутации τ и угол чистого вращения φ (рис.5). При таком выборе преобразование системы $Oxyz$ в систему $Ox'y'z'$ можно представить в виде последовательного проведения трех производимых в соответствующих координатных плоскостях поворотов, что позволяет установить следующую связь между координатами (x, y, z) и (x', y', z') произвольной точки в этих системах:

$$\begin{aligned} x &= x'(\cos\varphi \cos\psi - \sin\varphi \cos\tau \sin\psi) - y'(\cos\varphi \cos\tau \sin\psi + \sin\varphi \cos\psi) + z' \sin\tau \sin\psi, \\ y &= x'(\cos\varphi \sin\psi + \sin\varphi \cos\tau \cos\psi) + y'(\cos\varphi \cos\tau \cos\psi - \sin\varphi \sin\psi) - z' \sin\tau \cos\psi, \\ z &= x' \sin\varphi \sin\tau + y' \cos\varphi \sin\tau + z' \cos\tau. \end{aligned} \quad (12)$$

Подставив в систему (12) вместо (x', y', z') координаты (11) вектора \mathbf{q}'_1 скорости частицы после рассеяния в системе $Ox'y'z'$, получим координаты этого же вектора в системе $Oxyz$, т.е. искомое преобразование f . Очевидно, что для этого нужно в явном виде определить соответствующие углы Эйлера ψ, τ, φ (точнее, значения тригонометрических функций \sin и \cos этих углов). Представим единичные векторы \mathbf{q}_0 и \mathbf{q}_1 их направляющими косинусами:

$$\mathbf{q}_0 = (\cos\alpha_0, \cos\beta_0, \cos\gamma_0), \quad (13)$$

$$\mathbf{q}_1 = (\cos\alpha_1, \cos\beta_1, \cos\gamma_1), \quad (14)$$

так что

$$\cos^2\alpha_0 + \cos^2\beta_0 + \cos^2\gamma_0 = \cos^2\alpha_1 + \cos^2\beta_1 + \cos^2\gamma_1 = 1. \quad (15)$$

Тогда можно показать, что

$$\sin\psi = \frac{\cos\alpha_0}{\sin\gamma_0}, \quad \cos\psi = -\frac{\cos\beta_0}{\sin\gamma_0}. \quad (16)$$

$$\sin\tau = \sin\gamma_0, \quad \cos\tau = \cos\gamma_0. \quad (17)$$

$$\begin{cases} \sin\varphi = \frac{1}{n} \frac{R_z - G \cos\gamma_0}{\sin\gamma_0}, \\ \cos\varphi = \frac{1}{n} \left(-R_x \frac{\cos\beta_0}{\sin\gamma_0} + R_y \frac{\cos\alpha_0}{\sin\gamma_0} \right), \end{cases} \quad (18)$$

где $\mathbf{R}_{ia} = (R_x, R_y, R_z)$ – вектор относительного положения иона и атома до рассеяния,

$$G = \mathbf{R}_{ia} \cdot \mathbf{q}_0 = R_x \cos\alpha_0 + R_y \cos\beta_0 + R_z \cos\gamma_0,$$

n – модуль нормального вектора \mathbf{n} орбитальной плоскости

$$\mathbf{n} = \mathbf{q}_0 \times \mathbf{R}_{ia} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \alpha_0 & \cos \beta_0 & \cos \gamma_0 \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix},$$

а \mathbf{i} , \mathbf{j} , \mathbf{k} – орты системы $Oxyz$.

Выбор системы $Ox'y'z'$ зависит как от налетающего иона, так и от первоначально неподвижного атома, а система соотношений (16) – (18) конкретизирует параметры, определяющие такой выбор. Однако в дальнейшем столь детальная информация не потребуется. Из рис. 5 видно, что если в заданной системе координат $Oxyz$ зафиксировать вектор скорости \mathbf{q}_0 частицы до рассеяния, то тем самым будет зафиксировано положение показанных на рисунке плоскостей, а следовательно, и линии их пересечения (линии узлов L). Таким образом, выбор вектора \mathbf{q}_0 фиксирует углы ψ и τ . Орбитальная плоскость $Ox'z'$ принадлежит пучку плоскостей с центром в \mathbf{q}_0 и однозначно определяется координатами лежащего в ней первоначально неподвижного атома. Если нас интересует не расчет результата конкретного акта рассеяния, а решение оптимизационной задачи, то нужно рассматривать все возможные положения атома. Из рис. 5 видно, что для этого необходимо считать, что угол чистого вращения φ может принимать любые значения из интервала $[0, 2\pi]$.

С учетом последнего замечания, подставляя в систему соотношений (12) выражения (16), (17) для углов Эйлера ψ и τ , вместо (x', y', z') – координаты (11) вектора \mathbf{q}'_1 , а вместо (x, y, z) – координаты (14) этого же вектора в системе $Oxyz$, получим:

$$\begin{aligned} \cos \alpha_1 &= \cos \delta \cos \alpha_0 - \frac{\sin \delta}{\sin \gamma_0} (\sin \varphi \cos \gamma_0 \cos \alpha_0 + \cos \varphi \cos \beta_0), \\ \cos \beta_1 &= \cos \delta \cos \beta_0 - \frac{\sin \delta}{\sin \gamma_0} (\sin \varphi \cos \gamma_0 \cos \beta_0 - \cos \varphi \cos \alpha_0), \\ \cos \gamma_1 &= \cos \delta \cos \gamma_0 + \sin \delta \sin \varphi \sin \gamma_0. \end{aligned} \quad (19)$$

В литературе можно найти много форм подобных соотношений. Все они, по-видимому, могут быть выведены в рамках описанной выше схемы, в основе которой лежит связь между системами $Oxyz$ и $Ox'y'z'$. При этом следует иметь в виду, что матрица, описывающая собственное вращение в трехмерном евклидовом пространстве, может быть различными способами представлена в виде произведения трех матриц. Так, существует шесть способов, которыми эту матрицу можно выразить в виде произведения вращений вокруг двух различных осей координат. Кроме того, существует шесть способов представления матрицы вращений в виде произведения вращений вокруг трех различных осей координат. И без того большой набор, состоящий из 12 систем углов Эйлера, еще увеличивается из-за того, что некоторые из углов Эйлера можно брать с обратным знаком, а также пользоваться левыми системами координат. Кроме того, очевидно, что орбитальная плоскость может быть совмещена с любой из трех координатных плоскостей системы $Ox'y'z'$. Все это приводит к большому разнообразию конкретных форм преобразования f .

С этой точки зрения прежде чем пользоваться подобным преобразованием, целесообразно убедиться, что оно удовлетворяет ряду тестов, справедливость которых не зависит от способа определения углов Эйлера или порядка нумерации осей:

– в отсутствие рассеяния ($\delta = 0$) направление движения частицы должно оставаться неизменным, т.е. должно быть $\alpha_1 = \alpha_0, \beta_1 = \beta_0, \gamma_1 = \gamma_0$;
 – скалярное произведение векторов \mathbf{q}_0 и \mathbf{q}_1 должно быть равно косинусу угла рассеяния, т.е.

$$\mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{q}_1 = \cos \alpha_0 \cos \alpha_1 + \cos \beta_0 \cos \beta_1 + \cos \gamma_0 \cos \gamma_1 = \cos \delta;$$

– сумма квадратов направляющих косинусов вектора \mathbf{q}_1 должна быть равна единице, т.е. $\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \beta_1 + \cos^2 \gamma_1 = 1$;

– при рассеянии частица должна все время оставаться в орбитальной плоскости, т.е. $\mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{n} = 0$.

С помощью достаточно простых преобразований можно убедиться в том, что система (19) удовлетворяет всем тестам 1) – 4). При проверке четвертого теста удобно использовать мнемонические правила Непера для решения прямоугольного сферического треугольника. В то же время аналогичная система (7.5.5) в [9] не удовлетворяют тесту 2) и, по-видимому, содержит опечатку.

3 ОБОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ДВУХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ

Применим найденное преобразование f к двум последовательным рассеяниям иона на атомах мишени – первому на угол θ_1 в орбитальной плоскости, задаваемой углом φ_1 , и второму – на угол θ_2 в орбитальной плоскости, задаваемой углом φ_2 :

$$\begin{aligned}\cos \alpha_1 &= \cos \theta_1 \cos \alpha_0 - \frac{\sin \theta_1}{\sin \gamma_0} (\sin \varphi_1 \cos \gamma_0 \cos \alpha_0 + \cos \varphi_1 \cos \beta_0), \\ \cos \beta_1 &= \cos \theta_1 \cos \beta_0 - \frac{\sin \theta_1}{\sin \gamma_0} (\sin \varphi_1 \cos \gamma_0 \cos \beta_0 - \cos \varphi_1 \cos \alpha_0), \\ \cos \gamma_1 &= \cos \theta_1 \cos \gamma_0 + \sin \theta_1 \sin \varphi_1 \sin \gamma_0.\end{aligned}\quad (20)$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha_2 &= \cos \theta_2 \cos \alpha_1 - \frac{\sin \theta_2}{\sin \gamma_1} (\sin \varphi_2 \cos \gamma_1 \cos \alpha_1 + \cos \varphi_2 \cos \beta_1), \\ \cos \beta_2 &= \cos \theta_2 \cos \beta_1 - \frac{\sin \theta_2}{\sin \gamma_1} (\sin \varphi_2 \cos \gamma_1 \cos \beta_1 - \cos \varphi_2 \cos \alpha_1), \\ \cos \gamma_2 &= \cos \theta_2 \cos \gamma_1 + \sin \theta_2 \sin \varphi_2 \sin \gamma_1.\end{aligned}\quad (21)$$

Перемножая эти преобразования (подставляя выражения для $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ из (20) в (21)) и приравнивая вектор $\mathbf{q}_2 = (\cos \alpha_2, \cos \beta_2, \cos \gamma_2)$ вектору $\mathbf{n}_{\text{det}} = (\cos \alpha_{\text{det}}, \cos \beta_{\text{det}}, \cos \gamma_{\text{det}})$, получим конкретную форму уравнения (9). Последнее будет представлять систему из трех нелинейных уравнений относительно четырех неизвестных $\theta_1, \varphi_1; \theta_2, \varphi_2$, которая должна быть решена с учетом уравнения связи (10).

Проще всего вопрос о существовании и единственности решения системы уравнений (9), а также о соотношениях между неизвестными можно решить на основе физических соображений. В случае единственного рассеяния для заданных векторов \mathbf{q}_0 и \mathbf{q}_1 всегда можно так выбрать углы θ_1, φ_1 , что рассеянная частица попадет в детектор, характеризуемый вектором \mathbf{q}_1 . Для этого достаточно в качестве орбитальной плоскости взять ту плоскость пучка с центром в \mathbf{q}_0 , которая

параллельна вектору \mathbf{q}_1 , и положить $\theta_1 = \arccos(\mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{q}_1)$. Таким образом, система преобразований (20), рассматриваемая как система из трех нелинейных уравнений относительно θ_1, φ_1 , имеет решение для любых \mathbf{q}_0 и \mathbf{q}_1 и притом – единственное. Аналогичное утверждение справедливо, конечно, и для рассматриваемой по отдельности системы (21).

В случае *двукратного рассеяния* системы (20) и (21) необходимо рассматривать совместно. При этом вектор \mathbf{q}_0 фиксирован, поскольку он определяется падающим пучком, вектор \mathbf{q}_2 также фиксирован и равен \mathbf{n}_{det} , однако вектор \mathbf{q}_1 может быть любым. Для произвольного вектора \mathbf{q}_1 из системы (20) однозначным образом определяются переменные θ_1, φ_1 , а из системы (21) – переменные θ_2, φ_2 . Таким образом, при любом определяемом из уравнения (10) параметре θ система нелинейных уравнений (9) совместна, но не определена. Это обстоятельство и является причиной того, что для заданного полного угла рассеяния θ энергии (7) двукратно рассеянных частиц заполняют конечный интервал.

Для произвольных переменных θ_1, φ_1 система (20) однозначно определяет вектор \mathbf{q}_1 , а для этого же вектора системы (21) – переменные θ_2, φ_2 . Это значит, что θ_2, φ_2 являются однозначными функциями θ_1, φ_1 :

$$\begin{cases} \theta_2 = f_\theta(\theta_1, \varphi_1; \theta), \\ \varphi_2 = f_\varphi(\theta_1, \varphi_1; \theta), \end{cases} \quad (22)$$

в которые полный угол рассеяния входит как параметр. Из обратимости по времени классических уравнений движения следует, что отображение (22) биективно, т.е. θ_1, φ_1 – это также однозначные функции θ_2, φ_2 . Таким образом, в системе нелинейных уравнений (9) из четырех неизвестных $\theta_1, \varphi_1; \theta_2, \varphi_2$ независимыми являются лишь два, например, θ_1, φ_1 . Следовательно, энергию (7) двукратно рассеянной частицы можно представить в виде

$$E_2 = K(\theta_1; \mu)K(f_\theta(\theta_1, \varphi_1; \theta); \mu)E_0 = \tilde{K}(\theta_1, \varphi_1; \mu, \theta)E_0, \quad (23)$$

и вопрос об определении ее наименьшего и наибольшего значений сводится к задаче поиска экстремумов функции $\tilde{K}(\theta_1, \varphi_1; \mu, \theta)$ – обобщенного кинематического множителя – для заданных параметров μ и θ .

Для решения этой оптимизационной задачи необходим явный вид функции f_θ , точнее говоря, достаточно установить вид этой функции в какой-то одной системе координат $Oxyz$, поскольку величина экстремумов функции \tilde{K} от выбора системы $Oxyz$ не зависит. Попробуем найти такую ориентацию осей $Oxyz$, для которой система уравнений (9) принимает наиболее простой вид. Для этого на первом шаге ось Ox направим параллельно вектору \mathbf{q}_0 , а плоскость Oxy – параллельно вектору \mathbf{n}_{det} . Очевидно, что при этом $\mathbf{q}_0 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{n}_{\text{det}} = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$ и система уравнений (9) в форме (20), (21) принимает вид:

$$\begin{aligned} \cos\alpha_1 &= \cos\theta_1 - \sin\theta_1 \sin\varphi_1, \\ \cos\beta_1 &= \sin\theta_1 \cos\varphi_1, \\ \cos\gamma_1 &= \sin\theta_1 \sin\varphi_1. \end{aligned} \quad (20')$$

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \cos\theta_2 \cos\alpha_1 - \frac{\sin\theta_2}{\sin\gamma_1} (\sin\varphi_2 \cos\gamma_1 \cos\alpha_1 + \cos\varphi_2 \cos\beta_1), \\ \sin\theta &= \cos\theta_2 \cos\beta_1 - \frac{\sin\theta_2}{\sin\gamma_1} (\sin\varphi_2 \cos\gamma_1 \cos\beta_1 - \cos\varphi_2 \cos\alpha_1), \\ 0 &= \cos\theta_2 \cos\gamma_1 + \sin\theta_2 \sin\varphi_2 \sin\gamma_1.\end{aligned}\quad (21')$$

Попытка подставить выражения для α_1 , β_1 , γ_1 из (20') в (21') приведет к слишком сложным конечным выражениям. Поэтому на втором шаге «перенесем» формально зависимость от угла φ_1 с вектора \mathbf{q}_1 на вектор \mathbf{n}_{det} . Для этого повернем систему координат первого шага вокруг оси Ox в положительном направлении на угол φ_1 , иначе говоря, совместим координатные плоскости Oxy и $Ox'z'$. При этом координаты вектора $\mathbf{n}_{\text{det}} = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$ необходимо преобразовать по формулам плоского поворота на угол φ_1 , а угол φ_1 в системе (20') положить равным нулю. В результате:

$$\begin{aligned}\cos\alpha_1 &= \cos\theta_1, \\ \cos\beta_1 &= \sin\theta_1, \\ \cos\gamma_1 &= 0.\end{aligned}\quad (20'')$$

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \cos\theta_2 \cos\alpha_1 - \frac{\sin\theta_2}{\sin\gamma_1} (\sin\varphi_2 \cos\gamma_1 \cos\alpha_1 + \cos\varphi_2 \cos\beta_1), \\ \sin\theta \cos\varphi_1 &= \cos\theta_2 \cos\beta_1 - \frac{\sin\theta_2}{\sin\gamma_1} (\sin\varphi_2 \cos\gamma_1 \cos\beta_1 - \cos\varphi_2 \cos\alpha_1), \\ -\sin\theta \sin\varphi_1 &= \cos\theta_2 \cos\gamma_1 + \sin\theta_2 \sin\varphi_2 \sin\gamma_1.\end{aligned}\quad (21'')$$

Подставляя выражения для α_1 , β_1 , γ_1 из (20'') в (21''), придем к окончательной форме уравнения (9) в рассматриваемой лабораторной системе координат:

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\varphi_2, \\ \sin\theta \cos\varphi_1 &= \sin\theta_1 \cos\theta_2 + \cos\theta_1 \sin\theta_2 \cos\varphi_2, \\ -\sin\theta \sin\varphi_1 &= \sin\theta_2 \sin\varphi_2,\end{aligned}\quad (24)$$

из которой непосредственно вытекает следующая конкретная форма системы (22):

$$\begin{cases} \cos\theta_2 = \cos\theta \cos\theta_1 + \sin\theta \sin\theta_1 \cos\varphi_1, \\ \sin\varphi_2 = -\frac{\sin\theta \sin\varphi_1}{\sqrt{1 - (\cos\theta \cos\theta_1 + \sin\theta \sin\theta_1 \cos\varphi_1)^2}}. \end{cases}\quad (25)$$

Подставив первое из уравнений системы (25) в левую часть уравнения (23), получим выражение для обобщенного кинематического множителя

$$\tilde{K}(\theta_1, \varphi_1; \mu, \theta) = \frac{1}{(1+\mu)^4} \left[\cos \theta_1 + \sqrt{\mu^2 - \sin^2 \theta_1} \right]^2 \times \\ \times \left[(\cos \theta \cos \theta_1 + \sin \theta \sin \theta_1 \cos \varphi_1) + \sqrt{\mu^2 - [1 - (\cos \theta \cos \theta_1 + \sin \theta \sin \theta_1 \cos \varphi_1)^2]} \right]^2. \quad (26)$$

Очевидно, что

$$0 \leq \tilde{K}_{\min}(\mu, \theta) \leq \tilde{K}(\theta_1, \varphi_1; \mu, \theta) \leq \tilde{K}_{\max}(\mu, \theta) \leq 1. \quad (27)$$

Для определения граничных значений обобщенного кинематического множителя, т.е. функций $\tilde{K}_{\min}(\mu, \theta)$ и $\tilde{K}_{\max}(\mu, \theta)$, необходимо при заданных значениях параметров μ и θ решить задачу условной оптимизации функции $\tilde{K}(\theta_1, \varphi_1; \mu, \theta)$ двух переменных θ_1, φ_1 . На эти переменные следует наложить очевидные ограничения типа линейных неравенств: $0 \leq \theta_1 \leq \pi$ и $0 \leq \varphi_1 \leq 2\pi$. Существует множество численных методов решения таких задач [10], которые отличаются друг от друга, в частности, порядком используемых производных целевой функции. При этом увеличение порядка метода, как правило, приводит к повышению его эффективности, и это обстоятельство часто является решающим при выборе метода для множества задач. Однако в рассматриваемом случае размерность пространства поиска невелика (она равна двум), область допустимых значений переменных имеет конечный объем и простую форму, а для целевой функции существует сравнительно простое аналитическое выражение (26). В этих условиях эффективность метода не является критичной, и для отыскания экстремумов обобщенного кинематического множителя можно применить методы прямого поиска, в которых используются значения только целевой функции.

В последнее время наблюдается возрождение интереса к этим методам, поскольку с их помощью удается решать очень трудные оптимизационные задачи, в которых целевая функция может иметь множество локальных минимумов, быть разрывной; независимые переменные могут измеряться в разных шкалах, в том числе и в категориальных, а для таких переменных производные вообще не определены и т.д. Методы прямого поиска находят широкое применение в разных областях, в том числе и при обработке данных в методах анализа поверхности [11].

Мы использовали наиболее простой вариант прямого поиска – метод сплошного перебора, который автоматически учитывает ограничения рассматриваемой задачи и гарантирует, что найденное с его помощью решение будет глобальным. Полученные при этом результаты – зависимость от полного угла рассеяния θ функций \tilde{K}_{\min} и \tilde{K}_{\max} для двух значений μ , которая показана на рис.6.

Из рисунка видно, что энергия дважды рассеянной частицы $E_d(\theta)$ может быть как больше, так и меньше энергии $E_s(\theta)$ аналогичной частицы после однократного рассеяния на тот же угол (см. рис.2). Исключением являются два значения полного угла рассеяния: $\theta = 0$ и $\theta = \pi$. В первом случае $E_d(0) \leq E_s(0)$, а во втором $E_d(\pi) = E_s(\pi)$. Из (2) легко видеть, что при однократном рассеянии частицы на угол $\theta = 0$ ее энергия (и импульс) остаются неизменными, что, по сути, означает отсутствие взаимодействия. Поэтому $K(0) \equiv 1$ для любого соотношения масс μ "сталкивающихся" частиц.

Формально это представление можно перенести и на случай двукратного рассеяния, а поскольку при $\theta_1 = \theta_2 = 0$ и полный угол

рассеяния также равен нулю, то $\tilde{K}_{\max}(0) \equiv 0$ для всех значений μ . Однако система (25) для $\theta = 0$ обладает множеством и нетривиальных решений, связанных условием $\cos\theta_2 = \cos\theta_1$, т.е. $\theta_2 = \pm\theta_1$. Легко видеть, что при выполнении этого условия полный угол рассеяния действительно может быть равен нулю, однако в отличие от однократного рассеяния падающая частица продолжает движение в первоначальном направлении после двух реальных столкновений, в каждом из которых ее энергия уменьшается в $K(\theta_1)$ раз, так что $\tilde{K}(0) = K^2(\theta_1)$. Из рис.2 можно видеть, что для любого μ функция $K(\theta)$ имеет минимальное значение при $\theta = \pi$, и поэтому $\tilde{K}_{\min}(0) = K^2(\pi)$. С учетом этого можно следующим образом уточнить соотношение (27)

$$K^2(\pi; \mu) \leq \tilde{K}(\theta_1, \varphi_1; \mu, \theta) \leq 1. \quad (28)$$

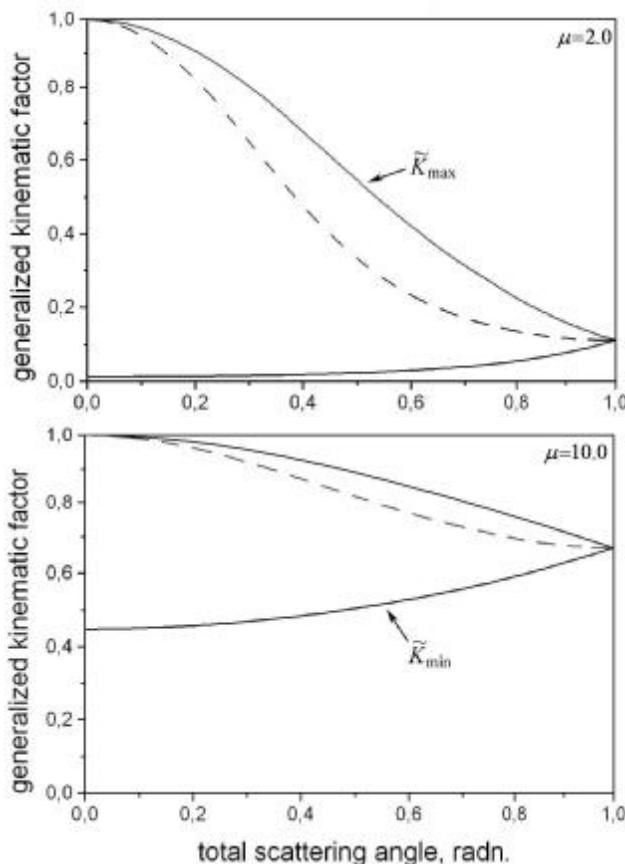


Рисунок 6 – Зависимость граничных значений обобщенного кинематического множителя от полного угла рассеяния для двух μ – отношений масс иона и атомов мишени. Для сравнения пунктиром показан график обычного кинематического множителя (2)

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе получено преобразование скорости частицы в результате двух последовательных упругих столкновений с первоначально неподвижными рассеивающими центрами. На основе анализа этого преобразования

показано, что существует множество возможных процессов двукратного рассеяния, приводящих к регистрации частицы в фиксированном детекторе. Таким образом, в общем виде установлено, что двукратно рассеянные частицы на энергетической оси будут заполнять конечный интервал. Показано, что для заданной геометрии эксперимента между характеристиками отдельных актов рассеяния существует функциональная зависимость, и для конкретного выбора лабораторной системы отсчета получена явная форма этой зависимости. Это позволило сформулировать и решить оптимизационную задачу по определению экстремальных значений обобщенного кинематического множителя.

Полученные результаты позволяют утверждать, что ионы пучка, испытавшие двукратное рассеяние на атоме мишени данного типа, будут давать ненулевой вклад в сигнал спектра РМИ в пределах определенного конечного энергетического интервала вблизи сигнала, формируемого в результате однократного рассеяния на атомах того же типа. Качественная картина сохранится и при повышении энергии исходного пучка. При этом метод анализа теряет поверхностную чувствительность, однако у экспериментатора появляется возможность определения профиля распределения элементов по глубине (метод резерфордовского обратного рассеяния (POP)). Проведенный анализ позволяет, в частности, определить положение высокогенергетической границы спектра. При этом как в методе РМИ, так и в методе POP точная форма сигнала, формируемого двукратно рассеянными ионами, будет определяться сечением этого процесса, и можно ожидать, что в некоторых случаях вклад этого процесса в полный спектр рассеянных ионов может быть достаточно велик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гурвин С. Квантовый эффект Холла: необычные возбуждения и нарушенные симметрии. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 56 с.
- Романовский Б.В. Современный катализ: наука или искусство? // Соросовский образовательный журнал. – 2000.- № 9. – С.43-48.
- Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М.: Физматлит, 2005. – 416 с.
- Chu W.-K., Mayer J., Nicolet M.-A. Backscattering Spectrometry. – New York: Academic Press, 1981. – 364 р.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. – М.: Физматлит, 2001. – 224 с.
- Вудраф Д., Делчар Т. Современные методы исследования поверхности. – М.: Мир, 1989. – 564 с.
- Кульментьев А.И. Теоретическое описание процессов многократного рассеяния в методах анализа на пучках заряженных частиц // Вісник СумДУ. – 2006. - № 9 (93). – С.108-119.
- Eckstein W., Bastasz R. A simple representation for the angular dependence of scattered and recoil particle energies // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – 1988. – V.B29. – P. 603-608.
- Эксптайн В. Компьютерное моделирование взаимодействия частиц с поверхностью твердого тела. – М.: Мир, 1995. – 321с.
- Измаилов А.Ф., Солодов М.В. Численные методы оптимизации. – М.: Физматлит, 2005. – 304с.
- Zhao Z., Meza J.C., Van Hove M. Using pattern search methods for surface structure determination of nanomaterials // J.Phys.: Condens. Matter. -2006. -V.18. – P.8693-8706.

Кульментьев А.И., кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ИПФ НАН Украины, г. Сумы

Поступила в редакцию 6 апреля 2007 г.